

基于设计特性覆盖的测试性定量分析方法

石君友, 王璐, 李海伟, 王风武

北京航空航天大学可靠性与系统工程学院, 北京 100191

Quantitative analysis of system testability based on design characteristics

SHI Junyou, WANG Lu, LI Haiwei, WANG Fengwu

School of Reliability and Systems Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China

[摘要](#) [图/表](#) [参考文献](#) [相关文章 \(4\)](#)



版权所有 © 北京航天情报与信息研究所《系统工程与电子技术》编辑部 2009

通讯地址: 北京市西城区142信箱32分箱《系统工程与电子技术》编辑部(100854)

电 话: (010)68388406、68386015 E-mail: xtgcydzjs@126.com(中文版)/jseeoffice@126.com(英文版)

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn

京ICP备11035014号